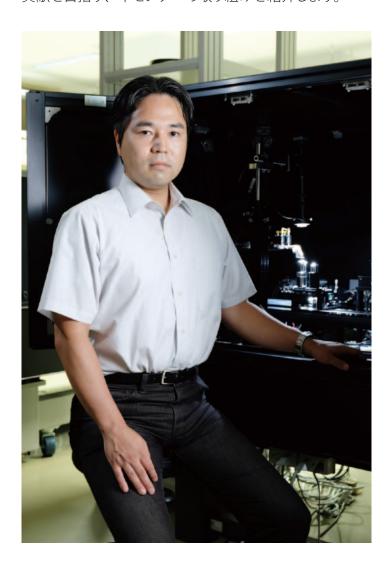
特集: 開かれた研究所を目指す新センター 2

ナノ光構造技術による深紫外 LED の高性能化と実用化開発

深紫外 LED により 安心・安全で持続可能な 社会を実現する

今年8月1日より「深紫外光ICTデバイス先端開発センター」が発足しました。水銀フリーかつ小型・高効率、長寿命な、これまでにない深紫外固体光源や深紫外ICTデバイスを開発することで、ウィルスの殺菌、水や空気の浄化といった生活・社会インフラ、巨大ビジネスへの技術革新や、安心・安全で持続可能な社会づくりへの貢献を目指す、本センターの取り組みを紹介します。



はじめに:深紫外(DUV)小型光源 の開発必要性

紫外(Ultraviolet: UV) 光よりも、さらに短い波長(200~300 nm)である深紫外(Deep Ultraviolet: DUV) 光は、高密度光情報記録や、細菌やウィルスの殺菌、飲料水・空気の浄化、バイオセンシング、生体・材料分析、光リソグラフィー、半導体生産工程、生鮮食品の安全流通、院内感染予防、光線医学治療など、情報通信から安全衛生、環境、家電、半導体産業、医療に至るまで、極めて幅広い分野でその重要性を増しており、今日の社会を支える重要な基盤となりつつあります(図1)。

深紫外光ICTデバイス 先端開発センター センター長

井上振一郎

Shin-ichiro Inoue

博士(工学)

略歴

2004年、東京工業大学大学院博士課程修了。同年、 理化学研究所 基礎科学特別研究員、2007年、九 州大学 先導物質化学研究所 助教を経て、2010年 NICT未来ICT研究所に入所、主任研究員を経て、 現職。神戸大学 工学研究科 准教授(連携講座)、 理化学研究所 客員研究員、およびISTさきがけ研 究者を兼任。船井情報科学奨励賞、安藤博記念学 術奨励賞、光科学技術研究振興財団研究表彰など

研究分野

ナノ光エレクトロニクス

近況

センターの研究環境立ち上げに奮闘中です。ジョ ギングや週末に子供3人と触れ合う時間でリフレッ シュをはかっています。

深紫外光の中でも、特にUVC領 域として分類される280nm以下の 光は、オゾン層で全て吸収されるた め、280nm以下の太陽光は地球上 には降り注がず、ソーラーブライン ド領域と呼ばれています。そのため、 この波長領域の小型光源が開発され れば、通信や医療など従来にない新 しい技術革新が期待されます。例え ば、生物のDNAは自然界には存在 しない280nm以下の光を浴びると 破壊されてしまいます。この特性に より、深紫外光を使えば、塩素など の有害な薬剤を用いずに、細菌や ウィルスなどを効果的に殺菌・無害 化できます。特に、265nm付近の 波長は、DNAの吸収ピークと重な るため、応用上、最も重要なターゲッ ト波長の1つとなります。

従来、それらの深紫外光源として、 主に水銀ランプやエキシマレーザー などのガス光源が使用されてきまし た。しかし、ガス光源は、ガス種に より使える波長が限定されてしまう だけでなく、素子寿命が短く、さら には光源のサイズ、コスト、消費電 力量も大きいことから、その利用範 囲は制限され、小型・低コスト・低 消費電力で波長を自由に選択できる

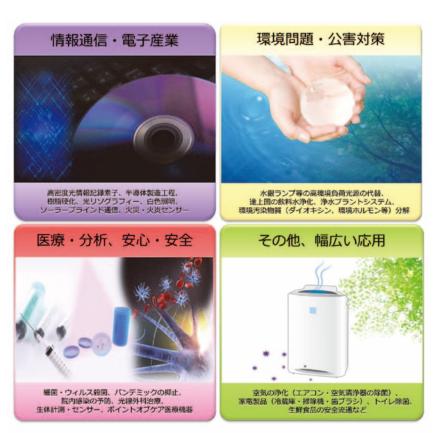


図1 深紫外光の多様な応用可能性とその社会的価値

半導体固体光源への置き換えが強く 切望されています。

また近年、強毒性ウィルスの蔓延 (パンデミック)や生物テロ、院内 感染など、有毒ウィルスの世界的拡 散の脅威が急速に増しており、さら には、食品・流通における細菌汚染 の不安が国民に広がるなど、より身 近で小型・効率的な殺菌デバイスの 創出実現がますます期待されていま す。

さらに昨2013年10月に「水銀に 関する水俣条約」が採択され、2020 年以降、水銀を含む製品の輸出入が原則禁止される見込みとなり、既存の水銀ランプの代替光源として、深紫外半導体固体光源の実用化が強く期待されています。このような背景から、水銀やフッ素、そして殺菌用の有害な薬剤といった人体・環境に有害な物質の削減・廃絶に向けて国際的な取り組みが加速しており、低環境負荷で高効率・長寿命な深紫外発光ダイオード(LED)の実用化が強く望まれています(図2)。

大掛かりな装置、 人体・環境に有害 圧倒的な小型化、 高効率化、低コスト、 波長選択性、 振環境負荷、 メンテナンスフリー 従来の深紫外光源(ガス光源)

図 2:既存の深紫外光源に対する深紫外 LED のインパクト、および CAN パッケージング化した DUV-LED デバイス

深紫外LEDの技術的な進展と課題

直接遷移型の窒化物半導体AIGaNは、AINとGaNの混晶組成比を変えることで、その発光波長をDUV領域のほぼ全域(210~365nm)で連続的に変えることが可能です。このため、深紫外LEDを実現するために最も適した材料であり、世界的に数多くの研究機関・

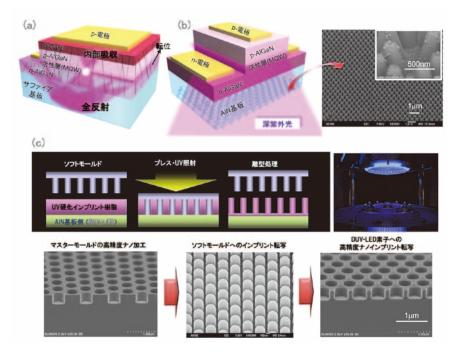


図3: AIGaN 系深紫外 LED の素子構造(a) 深紫外 LED の技術的な課題(高密度な結晶欠陥、極めて低い光取出し効率の問題)を表す模式図と、(b) ナノ光構造を用いた光取出し構造の模式図と走査電子顕微鏡(SEM)写真、および(c) ナノインブリント法による DUV-LED ナノ微細パターニング技術の開発

企業がAIGaN系DUV-LEDの開発を 進めています。AlGaN系DUV-LED では、これまで一般的にサファイ ア(Al₂O₃)基板が用いられてきまし た。しかしLEDを形成するAlGaN 層とサファイア基板との格子定数 差(>13%)は非常に大きく、さら に熱膨張係数差も大きいことから 108cm-2以上という高密度な結 晶欠陥(転位)が活性層内で発生し てしまいます(図3(a))。この結果、 極めて低い内部発光効率や短い素子 寿命しか得られないという課題があ りました。しかし近年、格子不整合 を緩和するバッファー層技術やAIN 単結晶基板の開発といった研究進展 により、この問題は改善しつつあり ます。特に私たちNICTでは、株式 会社トクヤマとの共同研究により、 単結晶AIN基板を用いた深紫外LED について研究開発を進めています。 AIN基板上DUV-LEDでは、格子定 数差や熱膨張係数差がほとんどなく、 10⁶cm⁻²以下という圧倒的な結晶 欠陥の低減(低転位化)をDUV-LED 素子内で実現できることから、サ ファイア基板などの異種基板を利用

する従来の手法に対し、素子寿命や デバイス信頼性などにおいて高い優 位性を有しています。

ここで現在、DUV-LEDの効率向 上を阻害している残された最大の課 題は、極めて低い光取出し効率の問 題です。これは透明な電極を形成す ることが困難であるという、発光 エネルギーの高いDUV-LED特有の 問題であり、p型GaNコンタクト層 での内部吸収や基板界面・表面での 全反射などによって、光を外部に取 り出すことが難しく、活性層で発光 した光の大部分が熱エネルギーに変 換されてしまうことがその原因です (図3(a))。特に、単結晶AIN基板で はサファイアなどと比較し、屈折率 が大きく(n=2.29@265nm)、臨界 角が小さくなり(25.9°)、極めて わずかな光しか外部に取り出すこと ができません。3次元時間領域有限 差分(3D-FDTD)法による理論計算 の結果、p型GaN層の吸収なども考 慮すると、AIN基板のフラット表面 (光取出し面)側から取り出せる光 の取出し効率は、約4%と極めて低 い値となります。結果として、この 光取出しの問題が主因となり、これまで極めて低い外部量子効率、出力パワーしか得られていませんでした。逆にいえば、DUV-LEDの効率向上に関して、96%もの部分が光取出し効率の向上の如何にかかっているといえます。またこの効率の問題を改善できれば、熱エネルギーに変換される割合も減少するため、出力パワーはもちろん素子寿命や信頼性についても大きく改善されることは言うまでもありません。

ナノ光構造を駆使した 深紫外 LED の高性能化

深紫外LEDの性能向上において 最大の課題となる光取出し効率の向 上について、現在私たちはAIN基板 表面(光取出し面)に独自のナノ光 構造を付加し、世界最高の向上率を 達成しています。発光波長オーダー の周期凹凸構造(フォトニック結 晶)に加えて、それより十分に小さ な微細凹凸構造を組み合わせた全く 新たな光取出し構造を発案・創製す ることにより、AIN基板表面での全 反射抑制を実現しました(図3(b))。 本構造は、光取出し効率の向上だけ でなく、素子間の光出力均一性、作 製コスト、歩留まりの向上などにも 配慮した高機能構造であり、AIN基 板 DUV-LED に対するナノ微細加工 技術を確立することで、極めて高精 度・高均一なナノ光構造加工に成功 しています(図3(b))。本構造を備 えた深紫外LEDの光出力は、この

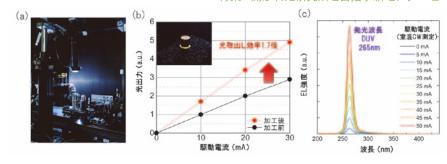
図4:(a) DUV-LED を評価するために構築 したシステム、(b) ナノ光取出し構造による DUV-LED の出力性能の向上結果および (c) 各印加電流に対する発光スペクトル特性

ナノ微細加工をしていない素子未加 エサンプルと比較した結果、光出力 比として1.7倍以上と大幅に増大し ました(図4)。また、素子間の光出 力比の標準偏差は0.03以下であり、 実用化に不可欠な素子間の光出力比 のバラつきについても高度に抑制す ることに成功しています。実際にト クヤマとの共同で発光波長265 nm の深紫外LEDを試作し、30mW以 上の光出力値を達成しています。さ らに寿命試験において、265 nm で 発光するDUV-LED素子が6.000時 間以上(150 mA駆動時)の素子寿命 が得られることを確認しています。 本成果は、深紫外LEDの性能、信 頼性の向上、および実用化に向けて 今後大きな進展をもたらすと期待さ れます。

新センターの研究開発体制

本センターでは、光取出し効率を 大幅に向上させるNICT独自の最先 端技術の活用や外部連携(企業・大 学など)の取り組みによって、本分 野が抱える課題を解決し、従来技術 では実現不可能であった小型、高 効率、長寿命な深紫外LED、深紫外 ICTデバイスを開発することを目指 します。

また要素技術開発や素子性能の高性能化だけでなく、高スループット・低コストな作製プロセスの確立といった実用化にマッチした素子作製技術の開発も行い、実用化を見据えた民間企業への技術移転、社会還元活動にも積極的に取り組みます。また昨2013年12月より、独立行



政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業A-STEP(産学共同促進ステージ(ステージⅡ)シーズ育成タイプ)に採択されており、JSTからの助成・支援も受けつつ産官連携(NICT、トクヤマ、東京農工大学ほか)によるDUV-LEDの実用化開発を本格的に展開します。新センターの発足に伴い未来ICT研究所内の深紫外光ICTデバイスに関する研究開発体制を、小規模でも組織的な開発体制に整備し直すことで、いち早く競争力のある技術を確立し、実用化フェーズへの移行を加速させていきます。

今後の戦略展開

従来にない高効率なDUV小型光 源の開発が実現されれば、社会的な 要望の高まり、巨大な市場潜在力か ら新たな産業が創出されることは間 違いなく、今後も世界中の研究機 関・企業が各々の特徴を打ち出しな がら開発競争を繰り広げていくこと が予測されます。私たちは、DUV 光に対して透明な単結晶AIN基板上 の深紫外LEDの性能向上において、 光取出し効率の劇的な向上技術や光 出力比のバラつき抑制技術を有する 世界で唯一のグループです。サファ イア基板や昇華法AIN基板を用いた 他の競合技術に対し、素子の高パ ワー化や長寿命化において強力な優 位性を有しています。この先私たち

は、ナノ光構造技術を駆使した光取出し効率のさらなる向上、100mW~数WクラスのDUV-LED実現に向け取り組んでいくと共に、ナノインプリント技術など素子の量産・低コスト化技術についても確立していきます。

さらに本センターでは、深紫外 LEDの高性能化、低コスト化への取 り組みだけでなく、パッケージング 技術も含めた総合的なDUV光制御 技術についても開発を進めていきま す(図2参照)。深紫外光は、LEDだ けでなくレーザーダイオード(LD) やフォトダイオード(PD) 応用も含 めれば、ソーラーブラインドな特徴 を活かした情報通信や火炎センサー、 災害早期発見システムなど、深紫外 特有のこれまでにないDUV-ICTデ バイスへの展開も可能です。新たな DUV光制御技術の開発により、小 型・ポータブルなウィルス殺菌シス テムやポイントオブケア型の医療診 断・分析など、安全衛生や医療にお ける新たな貢献、市場創出も期待 されます。本センターでは、水銀フ リーかつ小型・高効率、長寿命な深 紫外固体光源システムを実現するこ とで、これまでになかった様々な新 しいDUVアプリケーションの開発 可能性を広げ、安全・安心でクリー ンな生活環境、持続可能な活気ある 社会の構築に貢献することを目指し ていきます。